(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平8-162631

(43)公開日 平成8年(1996)6月21日.

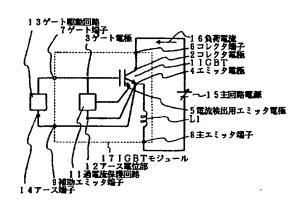
(51) Int.Cl.		識別記号	庁内整理番号	FΙ						技術表示箇所
HO1L										
	23/48	. N								
H03K	17/08	Z	9184-5K				•			
	٠		9055 - 4M	Н0	1 L	29/ 78		6.5.5	Z	
								301	K	
			審査請求	未請求	請求明	前の数3	OL	(全·4	頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願平6-300474		(71)出職人 000005234						
						富士電機株式会社				
(22)出顧日		平成6年(1994)12)			神奈川	県川崎	市川崎区	田辺	所田1番1号	
				(72)発	明者	山口	厚司			
				神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号				加1番1号		
				富士電機株式会社内 (74)代理人 弁理士 山口 巖						
				(74)1%	埋人	开埋工	ЩП	嚴		
										•
								•		

(54) 【発明の名称】 IGBTモジュール構造

(57)【要約】

【目的】過電流保護回路とゲート駆動回路のアース電位を一致させることで負荷電流変動によって発生するエミッタ電極と主エミッタ端子間の電圧変動による過電流保護回路の誤動作や発振現象を抑制する。

【構成】電流検出電極5を有するIGBT1のエミッタ電極4、ゲート電極3、電流検出電極5が過電流保護回路11と接続され、ゲート電極3、コレクタ電極2がIGBTモジュール17のゲート端子7、コレクタ端子6とそれぞれ接続され、エミッタ電極4が補助エミッタ端子9と主エミッタ端子8とに接続され、補助エミッタ端子9がゲート駆動回路13のアース端子14と、主エミッタ端子8が主回路電源15とにそれぞれ接続される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】電流検出用エミッタ電極を有する絶縁ゲート形トランジスタ(IGBT)の、電流検出用エミッタ電極、ゲート電極およびエミッタ電極がそれぞれ過電流保護回路とモジュール内で接続する過電流保護回路付きIGBTモジュールにおいて、このIGBTを駆動するゲート駆動回路のアース端子が接続される、補助エミッタ端子を有することを特徴とするIGBTモジュール構造。

【請求項2】電流検出用エミッタ電極を有する絶縁ゲート形トランジスタ(IGBT)の、電流検出用エミッタ電極、ゲート電極およびエミッタ電極がそれぞれ過電流保護回路と接続されるIGBTと過電流保護回路を有しないIGBTとが、モジュール内で複数個並列接続される過電流保護回路付きIGBTモジュールにおいて、このIGBTを駆動するゲート駆動回路のアース端子のはGBTの補助エミッタ端子に接続され、補助エミッタの導子と主電流を流す主エミッタ端子とはモジュール内の導子と主電流を流す主エミッタ端子とはモジュール内の導体の共通エミッタ部に接続され、共通エミッタ部と各本ミッタ電極および過電流保護回路のアース電位部とが接続されることを特徴とするIGBTモジュール構造。

【請求項3】共通エミッタ部と各エミッタ電極との間の 配線インダクタンスが同一であることを特徴とする請求 項2記載のIGBTモジュール構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、過電流保護回路付き IGBTのエミッタ電極とゲート駆動回路のアース端子 とが接続する構造のIGBTモジュール構造に関する。 【0002】

【従来の技術】各種インバータ回路にIGBTモジュー ルが多用されている。インバータ回路において、モータ などの負荷が短絡すると、IGBTを安全にオフし負荷 電流を遮断する必要がある。そのために、IGBTがラ ッチアップにより破壊せぬように過電流が流れたら、ゲ ート電圧を低下させて、負荷電流を抑制する過電流保護 回路をモジュール内に設けている。図3は従来のIGB Tモジュールの内部回路とゲート駆動回路との配線状態 を示す。同図 (a) はIGBT単体の場合で、モジュー ル内のIGBTチップ上の電流検出用エミッタ電極 5 、 エミッタ電極4、ゲート電極3は直接過電流保護回路1 1と接続している。またエミッタ電極4はIGBTモジ ユール17の主エミッタ端子8と内部配線で接続し、主 エミッタ端子8はゲート駆動回路13のアース端子14 と接続する。コレクタ端子6と主エミッタ端子8は主回 路電源15と接続する。図ではプラックボックスになっ ている過電流保護回路は例えばダイオードとMOSFE Tとが直列に接続し、MOSFETのドレインはダイオ ードのカソードと接続し、MOSFETのゲートはIG BTの電流検出用エミッタ電極5と接続し、ダイオード のアノードはIGBTのゲート電極3と接続し、MOSFETのソースは過電流電流回路のアース電位部となりIGBTのエミッタ電極4と接続する。

【0003】同図(b)は複数個のIGBT1が並列接 続した場合の従来回路例で主エミッタ端子8と各IGB T1のエミッタ電極4とは板状の導体(セラミックなど の絶縁基板上に金属膜を被覆して形成されることが多 い) とワイヤー状の導体を介して接続する。配線インダ クタンスは板状部分がL3 、L5 、L8 でワイヤー部分 がL2 、L4 、L7 、L9 である。ゲート駆動回路13 のアース端子14と接続するIGBTモジュール17の 補助エミッタ端子9は前記板状の導体の一端と接続して いる。また過電流保護回路11は図示した様に代表の一 個のIGBT1に接続している。コレクタ端子6と主エ ミッタ端子8とは主回路電源15と接続する。ゲート駆 動回路13のアース端子14は補助エミッタ端子9を介 してエミッタ電極4と接続する。このような回路では負 過電流16は各IGBT1の内部配線インダクタンスの 違いからアンバランスに流れる。

0 [0004]

【発明が解決しようとする課題】図3(a)では負荷短絡や回路短絡が発生すると、IGBT1に急峻な立上がりの負荷電流16が流れ、エミッタ電極4とアース電位にある主エミッタ端子8の間の内部配線で生ずるインダクタンス(配線インダクタンスL1)のために、エミッタ電極4の電位がアース電位に対して変動し、そのため過電流保護回路11のアース電位部12が振られて誤動作したり、振動電流が流れたりする不都合が生じる。

【0005】同図(b)でも、また過電流保護回路11 のアース電位部12がゲート駆動回路のアース電位に対して、負荷電流の変化(di/dt)と配線インダクタンスL2による発生する電圧で振られて、過電流保護回路11が誤動作したり、振動電流が流れたりする不都合が生じる。この発明は前記不都合に餐み、負荷電流変動によって発生するエミッタ電極と主エミッタ端子間の電圧変動による過電流保護回路の誤動作や発振現象を抑制することを目的とする。

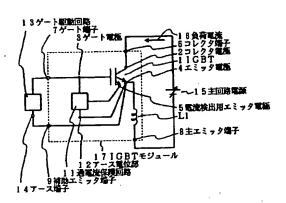
[0006]

【課題を解決するための手段】この発明は前記の目的を達成するために、電流検出用エミッタ電極を有する絶縁ゲート形トランジスタ(IGBT)で、電流検出用エミッタ電極、ゲート電極およびエミッタ電極とがそれぞれ過電流保護回路とモジュール内で接続する過電流保護回路付きIGBTモジュールにおいて、このIGBTを駆動するゲート駆動回路のアース端子と接続する補助エミッタ端子を有する構造とする。

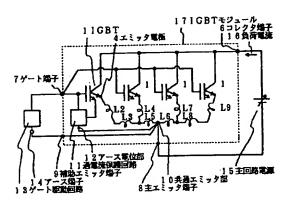
【0007】また電流検出用エミッタ電極を有する絶縁 ゲート形トランジスタ (IGBT)で、電流検出用エミッタ電極、ゲート電極およびエミッタ電極がそれぞれ過 電流保護回路と接続されるIGBTと過電流保護回路を

•		A.**	
	Ţ.		
			i.
		·	
	•		

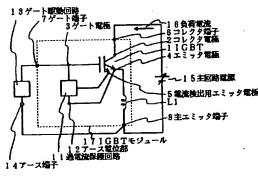
【図1】



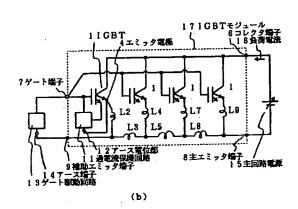
【図2】



【図3】



(a)



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号 庁内整理番号

9055-4M

FΙ

H 0 1 L 29/78

技術表示固 657 F

技術表示箇所